# 間率追与数理统计



第 2 3 讲

单个正态总体均值与方差的假设检验

设总体 $X\sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $X_1, X_2, ..., X_n$ 为来自总体X的样本。显著性水平为 $\alpha$ ,  $\mu_0$ 为已知的常数。

1. 当 $\sigma^2$ 已知时  $H_0$ :  $\mu = \mu_0$   $H_1$ :  $\mu \neq \mu_0$ 

 $M\mu$  的点估计 $\bar{X}$  出发构造拒绝域

分析:  $\bar{X}$  为 $\mu$ 的点估计,且为无偏估计、有效估计,所以其值应该与 $\mu$ 比较接近。

因此,当 $H_0$ 成立时, $\bar{X}$  的值应该与 $\mu_0$ 比较接近。

即,因为 $H_0$ 成立,所以 $\bar{X}$  的值应该与 $\mu_0$ 比较接近;

所以,当 $\bar{X}$ 的值与 $\mu_0$ 相差较大时, $H_0$ 不成立;

或者说,当 $H_0$ 成立时, $\bar{X}$  的值与 $\mu_0$ 相差较大是小概率事件;相差多大才算较大,需要一个界限,设为C。

因此,拒绝域为:  $W = \{(x_1,...,x_n) : | \bar{x} - \mu_0 | \geq C \}$ 

按照控制第一类错误的原则,有  $P\{|\bar{X} - \mu_0| \ge C | H_0$ 成立 $\} = \alpha$ 

等价于 
$$P\{|\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}| \geq \frac{C}{\sigma/\sqrt{n}}\} = \alpha$$

根据抽样分布定理,有

$$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

当 $H_0$ : $\mu=\mu_0$ 成立时

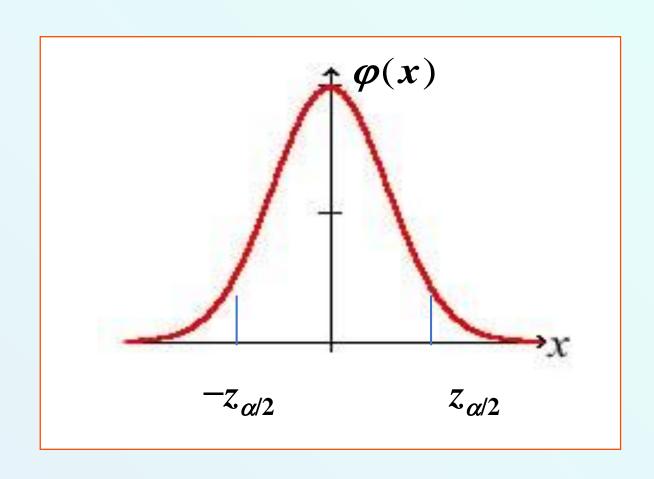
$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

曲此 
$$\frac{C}{\sigma/\sqrt{n}} = z_{\alpha/2} \Rightarrow C = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}$$

#### 拒绝域为

$$W = \{(x_1, ..., x_n) : | \overline{x} - \mu_0 | \ge \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \}$$

= 
$$\{(x_1,...,x_n): \frac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \ge z_{\alpha/2}\}$$



查表
$$z_{lpha/2}$$
,计算 $\frac{|ar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}$ 

若其大于෭๗, 拒绝原假设; 否则, 接受原假设。

由于这种检验方法是基于正态分布的方法,所以又称为正态检验法或 Z 检验法。

例1.一台均方差是0.8克的自动包装机在流水线上包装袋装白糖。假定包装机包装的袋装白糖的重量 $X\sim N(\mu, \sigma^2)$ 。按规定袋装白糖重量的均值应为500克。现随机抽取了9袋,测得净重如下(单位:克): 499.12 499.48 499.25 499.53 500.82 499.11 498.52 500.01 498.87 问包装机包装的袋装白糖是否合格?

分析: 如果白糖重量的均值为500, 就符合规定,即白糖是合格的。 9袋白糖中有7袋净重少于500克,似乎净重 $\mu_0=500$ 不对。

但是,方差是0.8,也可能是由包装机的随机误差导致了以上的数据。

解: 提出假设  $H_0$ :  $\mu = \mu_0$   $H_1$ :  $\mu \neq \mu_0$ 

选取检验统计量 
$$\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}^{H_0 ext{dd}} \sim N(0,1)$$
 拒绝域为  $\left|\frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \geq z_{\alpha/2}$ 

本例中,如果取 $\alpha=0.05$ . 查表得 $z_{\alpha/2}=z_{0.025}=1.96$ 

计算得 
$$\bar{x} = 499.41$$
  $\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| = \left| \frac{499.41 - 500}{\sqrt{0.8} / \sqrt{9}} \right| = 1.98$ 

即抽样数据落入了拒绝域中,于是拒绝原假设H<sub>0</sub>。即认为包装机包装的袋装白糖不符合规定。

在本例中,如果取检验水平 $\alpha$ =0.04,则 $z_{\alpha/2}$ =2.054,这时 |z|=1.98<2.054,说明样本观测值没有落入拒绝域,因此,不能拒绝 $H_0$ 。

这说明在不同的检验水平下可以得到不同的检验结果。

这是因为降低犯第一类错误的概率,就会使得拒绝域减小,从而拒绝 $H_0$ 的机会变小,接受 $H_0$ 的机会变大。

设总体 $X\sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $X_1, X_2, ..., X_n$ 为来自总体X的样本。显著性水平为 $\alpha$ ,  $\mu_0$ 为已知的常数。

# 2. 当 $\sigma^2$ 已知时 $H_0$ : $\mu \leq \mu_0$ $H_1$ : $\mu > \mu_0$

# $M\mu$ 的点估计 $ar{X}$ 出发构造拒绝域

分析:  $\bar{X}$ 为 $\mu$ 的点估计,且为无偏估计、有效估计,所以其值应该与 $\mu$  比较接近。

因此,当 $H_0$ 成立时, $\bar{X}$ 的值应该比 $\mu_0$ 小一些。

所以,当 $\bar{X}$  的值比 $\mu_0$ 大较多时, $H_0$ 不成立。

或者说,当 $H_0$ 成立时, $\bar{X}$  的值  $\bar{x}$  比 $\mu_0$ 大较多是小概率事件。

# 大多少才算大较多呢,需要一个界限,设为 $C_1$ 。

因此, 拒绝域为

$$W = \{(x_1, ..., x_n) : \overline{x} - \mu_0 \ge C_1\}$$

# 按照控制第一类错误的原则,有

$$P\{\bar{X} - \mu_0 \ge C_1 \mid H_0\} \le \alpha$$

等价于 
$$P\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \ge C \mid H_0\} \le \alpha$$
 其中  $C = \frac{C_1}{\sigma/\sqrt{n}}$ 

$$C = \frac{C_1}{\sigma/\sqrt{n}}$$

$$P\{\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq C \mid H_0\} \leq \alpha$$

# 根据抽样分布定理,有

$$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

## 易知,当 $H_0$ 成立时

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

$$H_0: \mu \leq \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0 \quad$$
当 $H_0$ 成立时  $\frac{X - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{X - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \le \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \ge C \Longrightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \ge C$$

所以 
$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \ge C \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \ge C$$
 故  $\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \ge C\} \subset \{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \ge C\}$ 

所以有 
$$P\{\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \ge C \mid H_0\} \le P\{\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \ge C \mid H_0\}$$

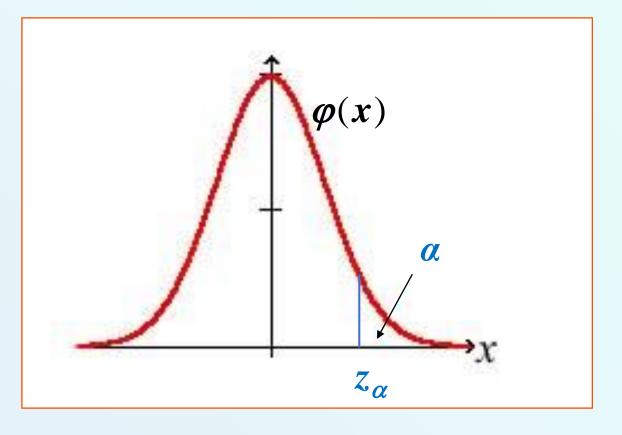
$$P\{\frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \ge C \mid H_0\} \le P\{\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \ge C \mid H_0\} \qquad \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

要使 
$$P\left\{\frac{X-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \ge C \mid H_0\right\} \le \alpha$$

$$P\{\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \ge C \mid H_0\} = \alpha$$

所以

$$C = z_{\alpha}$$



$$W = \{(x_1, ..., x_n) : \overline{x} - \mu_0 \ge C_1\}$$
  $C = z_\alpha$   $C = \frac{C_1}{\sigma/\sqrt{n}}$ 

$$C_1 = C \sigma / \sqrt{n}$$

#### 所以拒绝域为

$$W = \{(x_1, ..., x_n) : \overline{x} - \mu_0 \ge C_1\} = \{(x_1, ..., x_n) : \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \ge z_\alpha\}$$

查表得 $z_{\alpha}$ ,计算  $\frac{x-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 

$$\frac{\overline{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

若其大于辽,,拒绝原假设。否则,接受原假设。

例2. 某织物强力指标X的均值 $\mu_0$ =21公斤. 改进工艺后生产一批织物,今从中取30件,测得 $\bar{x}$ =21.55公斤。假设强力指标服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ,且已知 $\sigma$ =1.2公斤,问在显著性水平 $\alpha$ =0.01下,新生产织物比过去的织物强力是否有提高?

解:

$$H_0: \mu \leq \mu_0 = 21$$
  $H_1: \mu > \mu_0 = 21$ 

检验统计量为: 
$$\frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$
 拒绝域为:  $\frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \ge z_\alpha$ 

拒绝域为 
$$\frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \ge z_{\alpha}$$

查表得,  $z_{\alpha} = z_{0.01} = 2.33$ , 由样本值计算

$$\frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{21.55 - 21}{1.2 / \sqrt{30}} = 2.51 > 2.33$$

表明,样本观测值落入拒绝域,故拒绝原假设 $H_0$ 。

即,认为新生产织物比过去的织物强力有提高。

 $3.\sigma^2$ 已知  $H_0: \mu \geq \mu_0$   $H_1: \mu < \mu_0$ 

#### 检验统计量为

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

#### 所以拒绝域为

$$W = \{(x_1, ..., x_n) : \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -z_\alpha\}$$

例3.设某种元件的寿命服从正态分布 $N(\mu, 100^2)$ ,要求该种元件的平均寿命不得低于1000小时。生产者从一批该种元件中随机抽取25件,测得平均寿命为950小时,在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下,判断这批元件是否合格?

解: 提出如下假设

$$H_0: \mu \ge \mu_0 = 1000 \quad H_1: \mu < \mu_0 = 1000$$

检验统计量为: 
$$\frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$
 拒绝域为:  $\frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \le -z_a$ 

查表得,  $z_{\alpha}=z_{0.05}=-1.645$ , 由样本值计算

$$\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} = \frac{950 - 1000}{100 / \sqrt{25}} = -2.5$$

由于-2.5<-1.645,因此拒绝原假设,在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下,判断这批元件不合格。

# Z检验法 $(\sigma^2$ 已知)

原假设 $H_0$	备择假设 $H_1$	检验统计量	拒绝域
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$		$ z  \ge z_{\alpha/2}$
$\mu \ge \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$Z = \frac{X - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$z \leq -z_{\alpha}$
$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$z \ge z_{\alpha}$

实际问题中,方差 $\sigma$ 已知的情形比较少见,一般只知 $X\sim N(\mu,\sigma)$ ,而其中 $\sigma$ 未知。当 $\sigma$ 未知时,对给定的显著性水平 $\alpha$ ,关于正态总体均值 $\mu$ 的常见假设检验问题仍提出如下三种.

I 
$$H_0$$
:  $\mu = \mu_0$   $H_1$ :  $\mu \neq \mu_0$ 

II 
$$H_0: \mu \leq \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0$$

III 
$$H_0: \mu \ge \mu_0$$
  $H_1: \mu < \mu_0$ 

总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ ,  $X_1,X_2,...,X_n$ 为来自总体X的样本。显著性水平为 $\alpha$ .

4.  $\sigma^2$ 未知  $H_0$ :  $\mu = \mu_0$   $H_1$ :  $\mu \neq \mu_0$ 

现标准差 $\sigma$ 未知,可用样本标准差S代替 $\sigma$ 。

于是,利用统计量  $T = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ 

构造拒绝域  $W = \{ | \frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} | \geq C \}$ 

#### 当~已知时,检验统计量为

$$(\bar{X}-\mu_0)/\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

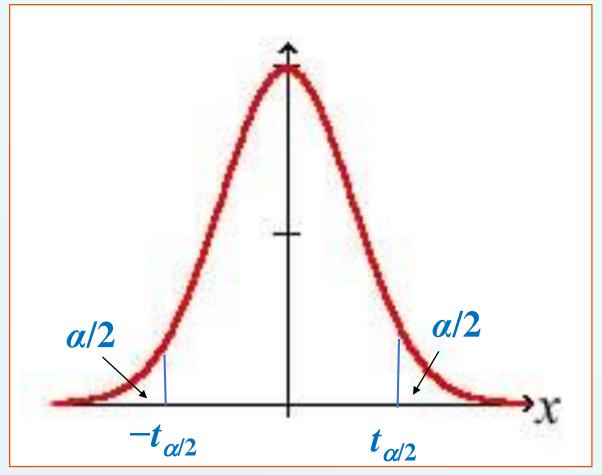
拒绝域为 
$$W = \{\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} > z_{\alpha/2}\}$$

控制第一类错误,即  $P\{|\frac{X-\mu_0}{S/\sqrt{n}}| \geq C|H_0$ 成立 $\}=\alpha$ 

由抽样分布定理 
$$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

当
$$H_0$$
成立时, $T = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ 

由此 
$$C = t_{\alpha/2}(n-1)$$



#### 所以拒绝域为

$$W = \left\{ \frac{|\overline{x} - \mu_0|}{s / \sqrt{n}} \ge t_{\alpha/2}(n-1) \right\}$$

查表t<sub>α/2</sub>(n-1), 计算

$$\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s / \sqrt{n}}$$

若其大于 $t_{\alpha/2}(n-1)$ , 拒绝原假设; 否则, 接受原假设。

—— 由于这种检验方法基于t分布,所以又称为t检验法。

例4. 某工厂生产的一种螺丝钉的长度X服从正态分布 $N(\mu, \sigma)$ ,  $\sigma$ 未知, 规定其长度的均值是32.5毫米。现从该厂生产的一批产品中抽取6件, 得长度数据如下:

32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 31.87, 31.03

问这批产品是否合格? (显著性水平 $\alpha$ =0.01)

解: (1)  $H_0$ :  $\mu = \mu_0 = 32.5$   $H_1$ :  $\mu \neq \mu_0 = 32.5$ 

(2) 检验统计量为: 
$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{6}}$$
 (3)拒绝域为  $\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s / \sqrt{6}} > t_{\alpha/2}(n-1)$ 

栅率论与数理统计益

(4) 查表得 
$$t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.005}(5) = 4.0322$$
 计算得  $\left| \frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{6}} \right| = 2.9967 < 4.0322$ 

(5) 故不能拒绝 $H_0$ 。认为这批产品是合格的。

类似的方法可给出关于均值(σ²未知)的单侧检验。

5.  $H_0$ :  $\mu \le \mu_0$   $H_1$ :  $\mu > \mu_0$ 

6.  $H_0$ :  $\mu \geq \mu_0$   $H_1$ :  $\mu < \mu_0$ 

# T 检验法 $(\sigma^2$ 未知)

原假设 $H_0$	备择假设 $H_1$	检验统计量	拒绝域
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	<del></del>	$ t  \ge t_{\alpha/2}(n-1)$
$\mu \ge \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$T = \frac{X - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$	$t \le -t_{\alpha}(n-1)$
$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$t \ge t_{\alpha}(n-1)$

例5.某厂生产小型马达,其说明书上写着:这种小型马达在正常负载下平均消耗电流不会超过0.8安培。现随机抽取16台马达试验,算得平均消耗电流为0.92安培,消耗电流的标准差为0.32安培。假设马达所消耗的电流服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ , $\sigma^2$ 未知,在显著性水平 $\alpha$ =0.05下,对下面的假设进行检验。(1) $H_0$ :平均电流不超过0.8  $H_1$ :平均电流超过0.8

解: (1) 假设 $H_0: \mu \le \mu_0 = 0.8$   $H_1: \mu > \mu_0 = 0.8$ 

检验统计量为 
$$T = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$
 拒绝域为  $\frac{\overline{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \ge t_\alpha (n-1)$ 

拒绝域为 
$$\frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \ge t_\alpha (n-1)$$

#### 查表得

$$t_{\alpha}(n-1) = t_{0.05}(15) = 1.753$$

# 计算得

$$\frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} = \frac{0.92 - 0.8}{0.32 / \sqrt{16}} = 1.5 < 1.753$$

#### 因此不能拒绝原假设。

(2) 
$$H_0: \mu \ge 0.8 \quad H_1: \mu < 0.8$$

选用统计量

$$T = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

拒绝域为

$$\frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \le -t_{\alpha}(n - 1)$$

查表得

$$-t_a(n-1) = -t_{0.05}(15) = -1.753$$

计算得

$$\frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} = \frac{0.92 - 0.8}{0.32 / \sqrt{16}} = 1.5 > -1.753$$

因此不能拒绝原假设。

在例5中,对问题的提法不同(把哪个假设作为原假设),统 计检验的结果也会不同。

第一种原假设的设置方法是不轻易否定厂方的结论,属于从厂方角度即把平均电流不超过0.8设为原假设,此时厂方说的是真的被拒绝这种错误的概率很小(不超过0.05);

第二种原假设的设置方法是不轻易相信厂方的结论,属于把厂方的断言反过来设为原假设,属于从消费者的角度即把平均电流超过0.8设为原假设,此时厂方说的是假的而被拒绝的概率很小(不超过0.05)。



由于假设检验是控制犯第一类错误的概率,因此拒绝原假设 $H_0$ 的决策是有道理的。

而接受原假设 $H_0$ 只是因为没有找到矛盾,根据目前的数据没有理由拒绝原假设。

# 当 $\mu$ 未知时,对给定显著性水平 $\alpha$ ,关于正态总体方差 $\beta$ 的常见假设检验问题有如下三种。

I 
$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$$
  $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 

II 
$$H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2$$
  $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$ 

III 
$$H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2$$
  $H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$ 

# 其中 $\sigma_0^2$ 为已知常数。

# 1. *山*未知时

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$$
  $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 

 $\sigma^2$  的一个点估计为 $S^2$ 。

分析:  $S^2$ 为 $\sigma$ 的无偏、有效估计,所以其观察值 $s^2$ 应该与 $\sigma$ 比较接近。

即, $s^2/\sigma^2$ 的值应该应该在1附近摆动。

因此,当 $H_0$ 成立时, $s^2/\sigma_0^2$ 的值应该在1附近摆动。

或者说,当 $H_0$ 成立时,  $s^2/\sigma_0^2$ 在1附近摆动是概率较大的事件。

 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$   $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$  当 $H_0$ 成立时, $s^2/\sigma_0^2$ 的值应该在1附近摆动。

所以, $s^2/\sigma_0^2$ 的值与1相差较大时, $H_0$ 不成立;

也可以说,当 $H_0$ 成立时, $s^2/\sigma_0^2$ 与1相差较大是小概率事件。

 $s^2/\sigma_0^2$  过分小于1或过分大于1都是相差较大。

因此,需要两个界限 $C_1$ 和 $C_2$ 。

因此,拒绝域为: 
$$W = \{\frac{S^2}{\sigma_0^2} < C_1 \text{ or } \frac{S^2}{\sigma_0^2} > C_2\}$$

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$$
  $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$   $W = \{\frac{S^2}{\sigma_0^2} < C_1 \text{ or } \frac{S^2}{\sigma_0^2} > C_2\}$ 

## 控制犯第一类错误的概率的原则,得

$$P\{\frac{S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} < C_{1} \cup \frac{S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} > C_{2}\} = P\{\frac{S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} < C_{1} \mid H_{0}\} + P\{\frac{S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} > C_{2} \mid H_{0}\} = \alpha$$

## 由抽样分布定理得

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

# 所以当H。成立时

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$P\{\frac{S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} < C_{1} \mid H_{0}\} + P\{\frac{S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} > C_{2} \mid H_{0}\} = \alpha \qquad \frac{(n-1)S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} \sim \chi^{2}(n-1)$$

## 为了计算方便,令

$$P\{\frac{S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} < C_{1} \mid H_{0}\} = \frac{\alpha}{2}$$

$$P\{\frac{S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} > C_{2} \mid H_{0}\} = \frac{\alpha}{2}$$

## 等价于

$$P\{\frac{(n-1)S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} < (n-1)C_{1}\} = \frac{\alpha}{2} \qquad P\{\frac{(n-1)S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} > (n-1)C_{2}\} = \frac{\alpha}{2}$$

$$\frac{(n-1)S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} \sim \chi^{2}(n-1) \quad P\{\frac{(n-1)S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} < (n-1)C_{1}\} = \frac{\alpha}{2} \quad P\{\frac{(n-1)S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} > (n-1)C_{2}\} = \frac{\alpha}{2}$$

#### 因此有

$$(n-1)C_1 = \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \Rightarrow C_1 = \frac{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}{n-1}$$

$$(n-1)C_2 = \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \Rightarrow C_2 = \frac{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}{n-1}$$

所以,拒绝域为 
$$W = \{\frac{S^2}{\sigma_0^2} < \frac{\chi_{1-\alpha/2}^2}{n-1} \ \ \vec{\boxtimes} \ \frac{S^2}{\sigma_0^2} > \frac{\chi_{\alpha/2}^2}{n-1} \}$$

## 等价地, 该拒绝域可写为

$$W = \{\frac{(n-1)S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} < \chi_{1-\alpha/2}^{2}(n-1) \quad \overrightarrow{\mathbb{R}} \quad \frac{(n-1)S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} > \chi_{\alpha/2}^{2}(n-1)\}$$

# 上述检验都是用 $\chi^2$ 分布完成的,所以又称为 $\chi^2$ 检验法。

2. 关于方差的假设检验

$$H_0: \sigma^2 \le \sigma_0^2 \quad H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$$

3. 关于方差的假设检验

$$H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2$$
  $H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$ 

# $\chi^2$ 检验法 ( $\mu$ 未知)

原假设 $H_0$	备择假设 $H_1$	检验统计量	拒绝域
$\sigma^2 \!\!=\!\! \sigma_{\!0}^{\;2}$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 > \chi^2_{\alpha/2}(n-1)$ $\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$
$\sigma^2 \ge \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha}(n-1)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 > \chi_\alpha^2(n-1)$

例6. 某纺织车间生产的细纱支数服从正态分布,规定标准差是1.2. 从某日生产的细纱中随机抽取16根,测量其支数,得其标准差为2.1. 给定显著性水平 $\alpha$ =0.05,问细纱的均匀度是否符合规定?

解: 提出假设  $H_0: \sigma^2 = 1.2^2$   $H_1: \sigma^2 \neq 1.2^2$ 

检验统计量 
$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{1.2^2}$$

拒绝域为 
$$W = \left\{ \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \le \chi_{1-\alpha/2}^2 (n-1) \stackrel{?}{ o} \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \ge \chi_{\alpha/2}^2 (n-1) \right\}$$

查表得 
$$\chi^2_{0.025}(15) = 27.488, \chi^2_{1-0.025}(15) = 6.262$$

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{15 \times 2.1^2}{1.2^2} = 45.94$$

由于45.94>27.488,因此在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝原假设,认为细纱的均匀度不符合规定。

例7. 某种零件的长度服从正态分布,按规定其方差不得超过0.016.现从一批零件中随机抽取25件测量其长度,得样本方差为0.025.问能否由此判断这批零件合格?(取显著性水平 $\alpha$ =0.01,  $\alpha$ =0.05)

解: 提出假设  $H_0: \sigma^2 \le \sigma_0^2 = 0.016$   $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2 = 0.016$ 

检验统计量 
$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

拒绝域为 
$$W = \left\{ \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \ge \chi_\alpha^2 (n-1) \right\}$$

查表得 
$$\chi^2_{0.01}(24) = 42.98$$

经计算得

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{24 \times 0.025}{0.016} = 37.5$$

由于37.5<42.98,因此在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下不能拒绝原假设,可以认为这批零件合格.

当
$$\alpha$$
=0.05时,查表得 $\chi^2_{0.05}(24) = 36.415$  拒绝域  $W = \left\{ \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \ge 36.415 \right\}$ 

由于37.5>36.415,因此在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝原假设,认为这批零件不合格。

例7说明: 对原假设作出的判断,在不同的显著性水平下可以得到不同的检验结果。这是因为降低犯第一类错误的概率,就会使得拒绝域减小,从而拒绝 $H_0$ 的机会变小,接受 $H_0$ 的机会变大。

因此对原假设 $H_0$ 所作的判断,与所取显著性水平 $\alpha$ 的大小有关, $\alpha$ 越小越不容易拒绝原假设 $H_0$ 。

## 当 μ 未知时,检验统计量为

$$\chi^{2} = \frac{(n-1)S^{2}}{\sigma_{0}^{2}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_{i} - \overline{X})^{2}}{\sigma_{0}^{2}}$$

# 当 $\mu = \mu_0$ 已知时,自然用 $\mu_0$ 替换 $\bar{X}$ 得检验统计量

$$\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_{i}-\mu_{0})^{2}}{\sigma_{0}^{2}}$$

该统计量服从 $\chi^2(n)$ 分布,在 $\mu = \mu_0$ 已知下关于方差的假设检验见表。

# $\chi^2$ 检验法 ( $\mu$ 已知)

原假设 $H_0$	备择假设 $H_1$	检验统计量	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^{2} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_{i} - \mu_{0})^{2}}{\sigma_{0}^{2}}$	$\chi^2 > \chi^2_{lpha/2}(n)$ 或 $\chi^2 < \chi^2_{1-lpha/2}(n)$
$\sigma^2 \ge \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha}(n)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)$



第23 讲

谢谢观看